Research Paper

Synthesis of Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O₃ Multiferroic Nanostructure by a Sol-gel Method and Investigating their Structural, Magnetic, and Dielectric Properties¹

Seyed Ebrahim Mousavi Ghahfarokhi^{* 2}and Maryam Adel ³

Received: 2022.07.14 Revised: 2022.10.26 Accepted: 2023.01.27

Abstract

In this research, first the bismuth ferrite nanostructure doped with Cu = 0.20was prepared and then, its $(Bi_{1-x}Y_xFe_{0.80}Cu_{0.20}O_3)$ doping with Y = 0.0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, and 0.30 by a sol-gel method at a temperature of 650 °C and a 1 h were studied. The structural properties of the samples have been characterized using XRD, FESEM, FT-IR, and EDX. Investigations of the structural properties showed that by increasing the Y percentage, the peaks are broader and partly have disappeared due to their small size. The magnetic and dielectric properties of the samples using the analyses of VSM, and LCR meters have been investigated. Investigations of the magnetic properties showed that by increasing Y content, the sample's ferromagnetic properties gradually increased. So that the saturation magnetism of our work (2.5 emu/g) compared to the work of others (0.85 emu/g) significantly has increased. Also, the substitute of bismuth ferrite with yttrium and copper has led to the change of the site of Fe in the octahedral center of FeO6 and the change of the bond angle in O-Fe-O. It has created an asymmetry in the structure, which has improved the dielectric properties of the samples. The results of the dielectric properties showed that the dielectric constant, dielectric loss and electric conductivity in the samples doped with Y and Cu are more than in samples without doping.

Keywords: *Bi*_{1-x}*Y*_x*Fe*_{0.80}*Cu*_{0.20}*O*₃ *Nanostructure, Magnetic Properties, Structural Properties, Dielectric Properties.*

³ MSc student, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. Email: maryam_adel1357@yahoo.com





¹ DOI: 10.22051/ijap.2023.41051.1290

² Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (Responding Author), Email: musavi ebrahim@yahoo.co.uk

ساخت نانو ساختار چندفروئی Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3 به روش سل- ژل و بررسی ویژ گیهای ساختاری، مغناطیسی و دیالکتریکی آنها ^۱

سید ابراهیم موسوی قهفرخی* ۲و مریم عادل۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه الزهرا سال سیزدهم، پیاپی ۳۳، تابستان ۱۴۰۲ صص۵۶ – ۷۲

چکیده:

در این پژوهش فریت بیسموت آلایش داده شده با مس (BiFe_{1-y}Cu_yO3) به مقدار ۲۰,۰۰ = ۷ تهیه شد. سپس، آلایش آن با ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.80}Cu_{0.20}O3 با مقادیر ایتریم ۳۰,۰۰ و ۲۵,۰۰، ۲۰,۰۰ ۲۰,۰۰ ۲۰,۰۰ ۲۰,۰۰ ۲۰ ESE ب سل- ژل در دمای C[°] ۵۶ و زمان ۱ ساعت مطالعه گردید. با استفاده از آنالیزهای FFIR AXD ایت FF-IR AXD و EDX و EDX و در مان C ۲۰ ۴۰۶ و زمان ۱ ساعت مطالعه گردید. با استفاده از آنالیزهای Bi_{1-x}Y_xFe_{0.80}Cu_{0.20}O3 د C داد که با افزودن مقدار ۲، فلهها بهن تر و تا حدودی به دلیل کوچک بودن محو شده اند. با استفاده از آنالیزهای VSM و PX و ADX متر ویژگی های مناختاری نمونه ها مورد مشخصه بابی قرار گرفت. بررسی های ویژگی های ساختاری نمونه ها نشان داد که با افزودن مقدار ۲، فلهها پهن تر و تا حدودی به دلیل کوچک بودن محو شده اند. با استفاده از آنالیزهای PX و ADX متر ویژگی های مغناطیسی و دی الکتریکی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که با افزایش غلظت ایتریم ویژگی فرومغناطیسی نمونه ها به تدریج افزایش یافته است. به صورتی که، مغناطش اشباع در کار حاضر (Moemu(g)) نسبت به کار دیگران (g) Pau م ۲۸,۰۰۰ فزایش چشمگیری داشته است. همچنین جانشینی فریت بیسموت با ایتریم و مس، منجر به تغییر جایگاه PF در مرکز هشت وجهی BFO و تغییر دی الکتریکی در نمونه ها می شود. نتایج ویژگی های دی الکتریکی نمونه های آلاییده شده با ایتریم و مس نشان داد که زاویه ییوندی در O-Fe-O شده و یک نامتقارنی در ساختار ایجاد کرده است که سبب بهبود ویژگی های دی الکتریکی در نمونه ها می شود. نتایج ویژگی های دی الکتریکی نمونه های آلاییده شده با ایتریم و مس نشان داد که مقادیر ثابت دی الکتریک، اتلاف دی الکتریک و رساندگی الکتریکی آنها بیشتر از نمونه بادون آلایش است. ویژگان کلیدی یادین ای دی الکتریک و رساندگی الکتریکی آنها میشتر از نمونه بادون آلایش است. ویژگان کلیدی، ویزگی های دی الکتریکی.

۲ دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. (نویسندهٔ مسئول) Email: musavi_ebrahim@yahoo.co.uk Tenail: maryam_adel1357@yahoo.com





¹ DOI: 10.22051/ijap.2023.41051.1290

۱. مقدمه

هر مادهای که بهصورت همزمان دارای دو یا چند نظم فروئیک باشد، چندفروئی، نامیده می شود. اين مواد داراي قطبش خودبهخودي هستند كه با اعمال يك ميدان مغناطيسي خارجي، توانايي جهت گیري دوباره دارند [۱]. جفت شد گي دو نظم فروالکتريکي و فرومغناطيسي در مواد چندفروئي در یک فاز قابل مشاهده است که به آنها مغناطوالکتریک نیز گفته می شود. بهصورت کلی، دو گروه از چندفروئیها وجود دارند. گروهبندی آنها براساس منشأ نظمهای مغناطیسی و فروالکتریکی است که چند فروئی نوع یک و چندفروئی نوع دو می باشند. در چند فروئی نوع یک ويژگي فروالكتريكي نسبت به مغناطيس در دماي بالاتري ظاهر مي شود و اغلب قطبش خودبه خودي در این نوع به نسبت بزرگ است. چندفروئی نوع یک، براساس سازوکار رفتار فروالکتریک، به چهار گروه از قبیل: ساختار پرووسکیت، نظم بار، جفتهای تنها و هندسی تقسیم می شود و فریت-بیسموت، جزء مواد چند فروئی نوع یک است [۲]. در ساختار پرووسکیت ویژگی،های فرومغناطیس و فروالکتریک یک رابطه دو طرفه است. برای ایجاد نظم مغناطیسی آن، اوربیتال d فلز واسطه باید نيمه ير باشد، در حالي كه بايد براي ايجاد نظم فروالكتريك يون هاي عنصر واسطه با اوربيتال d بايد خالي باشند. نظم بار مي تواند منجر به يديدهٔ فروالکتريکي در چند فروئي نوع يک شود که اين يديده اغلب در تركيبات فلزات واسطه به ويژه آنهايي كه شامل يونهاي واسطه با ظرفيتهاي مختلف هستند دیده می شود. در فریت بیسموت BiFeO₃ یون Bi⁺³ نقش اساسی در منشأ فروالکتریک دارد [۳]. تغییر شکل در ساختار هندسی بلور سبب رفتار فروالکتریکی می شود. در مواد چندفروئی مغناطش سبب فروالکتریکی می گردد، که شاخص جفت شد گی قوی بین مغناطیس و فروالکتریک است. در مواد چندفروئی، نوع دو قطبش کمتری نسبت به نوع یک دارد. در چندفروئی ها قطبش الكتريكي تنها در يك حالت نظم يافته مغناطيسي وجود دارد. كيمورا و همكاران نشان دادند كه ميدان مغناطيسي روى قطبش الكتريكي تأثير بسيار زيادي خواهد داشت. همان طور كه گفته شد براي چندفروئي شدن بايد ماده بهصورت همزمان داراي دو ويژگي فروالکتريکي و فرومغناطيسي داشته باشد. وجود همزمان این نظم بسیار سخت و نادر است. چرا که وجود اوربیتالهای اتمی نیمه یر d که مورد نیاز گشتاورهای مغناطیسی هستند، اغلب مانع از وجود دو قطبیهای الکتریکی موضعی، که به صورت کلي مرتبط با وجود يوستهٔ خالي d يا آرايش جفت الکترون تنها است، مي شود [۴].

1 Kimura



بر يايه سازوكار رفتار چندفروئي نوع دو در دو گروه اصلي طبقهبندي مي شود. دسته اول بهوسيلهٔ نوع ویژهای از مارپیچ مغناطیسی، فروالکتریکی را ایجاد می کنند. دسته دوم با ساختارهای مغناطیسی خطي، رفتار فروالكتريك، ظاهر مي شود [6]. نوشتن دادهها توسط قطبش الكتريكي، سريع تر از نوشتن با کمک مغناطش است ولی بیتهای فروالکتریکی، نسبت به بیتهای فرومغناطیسی، سخت تر خوانده می شوند. مزیت ایده آلی که حافظه ها، مبنی بر اثر مغناطوالکتریک می توانند داشته باشند این است که می توان دادهها را بهصورت فروالکتریکی در آنها نوشت و از راه حالت فرومغناطيس جفت شده با آن، دادهها را خواند [۶]. چندفروئي ها دسته متنوعي از مواد هستند و هيج نظریه منحصر بهفردی برای همه این مواد وجود ندارد. سازوکارهای فیزیکی حاکم بر هر ماده با ديگر مواد چندفروئي به درستي تفاوت دارند. در سال ۱۸۹۴ پير کوري ويژگي مغناطوالکتريک مواد را معرفی کرد. وی در قرن ۱۹ میلادی اولین ایده درباره این که بلورها می توانند به صورت همزمان ویژگی مغناطیسی و الکتریکی داشته باشند را بیان کرد. در سال ۱۹۲۲ پریر^۲ بر آن شد تا مادهای که ویژگی چندفروئی داشته باشد را معرفی کند که نتیجه تحقیقاتش، ترکیبات حاوی نيکل(Ni) بو دند که امروزه در يافتهاند ويژگي هاي چندفروئي در آن ها امکان يذير نيست [۷]. سيس در سال ۱۹۵۸ ترکیبات جدیدی که بتواند نظم مغناطیسی و الکتریکی را به صورت همزمان دارا باشند، به کمک اسمولونسکی ولف^۳ پیشنهاد شد [۸]. در سال ۱۹۶۷ آشنباخ^۴ و همکاران، موفق به توليد يس بلورهاي فريت بسموت تكفاز شدند [۹].

فریت بیسموت (BiFeO3) که اغلب در علم مواد به آن (BFO) گفته می شود، یک ترکیب شیمیایی دارای ساختار پرووسکیت لوزی رخ اعو جاج یافته، با گروه فضایی R₃C می باشد. این ماده یک ماده چندفروئی تکفاز است که بالاتر از دمای محیط، هر دو ویژگی فروالکتریکی و فرومغناطیسی را داراست [۱۰]. بنابراین با نظم الکتریکی و مغناطیسی خود می تواند گزینه مناسبی برای انواع کاربردها، چون ذخیره سازی اطلاعات، حسگرها، دستگاههای اسپینترونیک، رادیو، ماهواره های ارتباطی، صوتی، تصویری و ضبطهای دیجیتالی باشد. برای ساخت این ماده از روش – های مختلفی از جمله، سل - ژل، آبی حرارتی، هم رسوبی و غیره، استفاده شده است [۱۱]. در سال – های اخیر برای بهبود ویژگی های ساختاری، مغناطیسی، دی الکتریکی، اپتیکی و فوتوکاتالیستی فریت بیسموت از عناصر مختلفی از قبیل ⁴² Ba² و ⁴³ [۲۲]، Mn و س

- ² Perrier
- ³ Smolonsky Wolf
 ⁴ Achenbach





¹ Pierre Curie

Co [۱۴] ، Zn-Co [۱۴] ، Y [۸۵] ، ۲ [۸۵–۱۶] و غیره، استفاده شده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، فریت بیسموت با آلایش همزمان ایتریم و مس به روش سل-ژل، انجام نشده است. از این رو، در این پژوهش نانوذرات فریت بیسموت با ایتریم و مس آلاییده و سپس، ویژگی های ساختاری، مغناطیسی و دیالکتریکی آن بررسی شده است.

۲. مواد و روشها

برای ساخت نانو ذرات فریت بیسموت آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3، به روش سل-ژل، از مواد اولیه از قبیل نیترات بیسموت ۵ آبه Bi(NO3)3.5H2O، ساخت شرکت چم - لب با خلوص ۹۸/۵ درصد، نیترات آهن ۹ آبه Fe(NO3)3.9H2O، ساخت شرکت چم -لب با خلوص ۹۸ درصد، نیترات مس ۳ آبه Cu(NO3)2.3H2O، ساخت شرکت چم - لب با خلوص ۹۹ درصد، نیترات ایتریم ۶ آبه CH(NO3)3.6H2O، ساخت شرکت چم - لب با ۹۹ درصد و اسید سیتریک خشک 6C7H8O6، راکا)، ساخت شرکت چم - لب اخلوص شد. سپس مقادیر مورد نیاز را با استفاده از معادله واکنش شیمیایی، موازنه شده (۱)، در رابطه (۲). قرار داده تا مقدارهای مورد نیاز تعیین گردد [۱۵].

$$a[Bi(NO_3)_3.5H_2O]+b[Fe(NO_3)_3.9H_2O]+c[Y(NO_3)_3.6H_2O]+d[Cu(NO_3)_2.3H_2O]+ e[C_6H_8O_7] \rightarrow f[Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O_3]+g[CO_2]\uparrow+h[N_2]\uparrow+i[H_2O]\uparrow$$
(1)

حروف h ،g ،f ،e ،d ،c ،b ، عوادله شیمیایی (۱)، ضرایب مولی پس از موازنه واکنش به ازای مقادیر مختلف (۰/۳۰ و ۲۵/۰، ۰/۲۰، ۲۵/۰، ۰/۱۰، ۰/۱۰، ۲۵/۰، ۰/۰ = x)، تعیین شد. ساخت این نانوذرات آلاییده شده با ایتریم و مس برای ساخت ۲ گرم از Bi0.9Y0.1Fe0.8Cu0.2O3 در جدول (۱) آمده است.





جرم مادہ (g)	ضریب مولی در واکنش	جرم مولى (<u>g</u>) جرم مولى (مادة اوليه
۲٫۸۸۶	٩٠	۴۸۵,·۷۲	نيترات بيسموت ۵ آبه
۲,۱۳۶	٨٠	F. 49V	نیترات آهن ۹ آبه
• ,۲۵۲	۱.	۳۸۳٬۰۱۲	نيترات ايتريم ۶ آبه
۰,۳۱۸	۲.	241,8.1	نیترات مس ۳ آبه
۲٬۰۳۲	18.	197,176	اسيد سيتريک

جدول ۱ مقادیر مواد اولیه برای ۲ گرم از ترکیب Bio.9Y0.1Feo.8Cu0.2O3.

برای ساخت نانوذرات فریت بیسموت آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_{1-x}YxFeo.8Cuo.2O3، نیترات روش سل- ژل، ابتدا مقادیر مورد نیاز از نیترات بیسموت Bi(NO3)3.5H₂O و نیترات ایتریم آهن Fe(NO3)3.9H₂O ، نیترات مس ۳ آبه Cu(NO3)2.3H₂O و نیترات ایتریم Y(NO3)3.6H₂O ، نیترات مس ۳ آبه روی یک همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول همگنی بدست آید. پس از ۳۰ دقیقه به آرامی مقداری اسید سیتریک 6V₁8O, تان افزوده شد. سپس برای تعیین ۷ = PH، آمونیاک به صورت قطرهای به محلول افزوده و پس از من دقیقه محلول را درون حمام آب با دمای ک^o۰۸ قرار داده تا ژل مورد نظر تشکیل گردد. ژل بدست آمده به مدت ۸۸ ساعت درون آون با دمای ک^o۰۸ قرار داده تا ژل مورد نظر تشکیل گردد. ژل نمونههای آلایش داده شده با مس و ایتریم دوباره آسیاب شدند. در نهایت، ویژگی های ساختاری نمونههای آلایش داده شده با مس و ایتریم دوباره آسیاب شدند. در نهایت، ویژگی های ساختاری آنها به کمک طیف سنجی پراش پرتو ایکس (MRX) با دستگاه مدل SOMEN/MB102، میکروسکوپ آلکترونی روبشی گسیل میدانی (FT-IR) با دستگاه مدل MIRA3، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FT-IR) با دستگاه مدل CRD متر درسی قرار گرفت. تبدیل فوریه مادون قرم (FT-IR) با دستگاه مدل CRD متره در از گرفت. تایوان مورد مشخصه یابی قرار داده شده با مه کمک نمونه ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FT-IR) با دستگاه مدل CRD میر مورد بررسی قرار گرفت. تایوان مورد مشخصه یابی قرار داده شده با مه کمک دستگاه مدل CRD متر میدر درسی قرار گرفت.





۳. نتايج وبحث

Bi₁. شکل (۱) نتایج آنالیز پر توی ایکس نمونه های آلاییده شده با مس و ایتریم با فرمول شیمیایی -Bi X X Feo.8Cuo.2O3 X'Pert با مقادیر ۲۰٬۰۰ و ۲۰٬۰۰ مان ۲۰٬۰۰ مانیز الگوی پراش نظیر YxFeo.8Cuo.2O3 زمان پخت ۱ ساعت را نشان می دهد. با استفاده از نرم افزارهای آنالیز الگوی پراش نظیر Yert-۱۰۷۰-۱۰۷۱ -۰۷۱-۲۴۹۲ با کارت استاندارد نمونهٔ BFO (۱۵۱۸-۸۶۰-۱۰ کار)، (JCPDS)، (۲۴۹۲-۱۷۱۰ مورد مای پخت ۱ مای Bi2O3 (JCPDS) و JCPDS ۷۲-۱۸۳۲) و JCPDS ۷۲-۱۸۳۲) مورد مقایسه قرار گرفتند و با استفاده از رابطه (۳) درصد فاز اصلی و فازهای ثانویه تعیین گردید و نتایج در جدول (۲) آورده شده است. اندازه متوسط ریزبلورکها، با کمک رابطه شرر (۴) محاسبه شده و نتایج بدست آمده از این اندازه گیری ها در جدول (۲) نشان داده شده است. پس از بررسی مشخص شد که با افزایش مقدار ایتریم، متوسط ریزبلورکها کاهش یافته اند که این امر را می توان به کوچک بودن شعاع یونی ایتریم نسبت به شعاع یونی بیسموت دانست.

شکل (۱-الف) الگوی پراش پرتو ایکس نمونه بدون آلایش فریت بیسموت و شکل (۱-ب)، الگوی پراش پرتو ایکس نمونه آلاییده شده با مس (BiFeo.8Cuo.2O3) را نشان میدهند. با افزودن ایتریم تا ۱۰/۰ = x (۱- ت) درصد فاز فریت بیسموت افزایش پیدا کرده و پس از آن با افزایش مقدار آلایش ایتریم، درصد فاز فریت بیسموت کاهش یافته به صورتی که قلّه های اصلی فریت بیسموت پهن تر شدهاند [۱۹–۱۷].

(*)

$$D = \frac{0.9\lambda}{A}$$
(*)

$$D = \frac{1}{L \cos \theta}$$

در رابطه ۳، A مجموع کل شدت فازها در هر نمونه است و در رابطه ۴، λ ، L و θ به ترتیب FT-طول موج پرتو ایکس، پهنای نصف قلّه موج و زاویه براگ هستند. شکل (۲) نتایج آنالیز FT-IRبرای نمونههای آلاییده شده با مس و نمونههای آلاییده شده با مقادیر مختلف IR در بازه Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3 ایتریم FT-F۰۰۰ را نشان میدهد.





شکل ۱ الگوی پرتو ایکس نمونه های تهیه شده آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3: الف) بدون آلایش، ب) ۲۰-«x=۰،۰ چ) ۲۵-(x=۰،۰ ت) ۲۰(۰۰ x =۰،۰ ث) ۲۰-(x =۰) ۲۰ و ج) ۲۰

درصد فاز Cu ₂ Y ₂ O ₅	درصد فاز Bi ₂ Fe ₄ O ₉	درصد فاز Bi ₂ O ₃	درصد فاز BFO	D(nm)	ماده
•	•	۵	٩۵	۵۷	BiFeO ₃
•	۶	26	۶۸	۳٩	$Bi_{0.8}Y_{0.2}FeO_3$
•	۱.	۲.	٧٠	۳۳	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.95}Cu_{0.05}O_3$
۲	٩	24	۶.	۳۱	Bi _{0.8Y0.2} Fe _{0.9} Cu _{0.1} O ₃
۴	18	٣٣	41	25	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.8}Cu_{0.2}O_3$
۷	١٣	44	49	28	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.7}Cu_{0.3}O_3$

جدول ۲ درصد فاز و اندازه نانوبلور که ابرای نمونه بدون آلایش و نمونه های آلایش داده شده با مس و ایتریم.

پیوندهای جذبی در گستره ¹-۶۹۰cm -¹ ۶۹۰ مربوط به پیوندهای اکسیدهای فلزات است که در این گستره، پیوندهای Gi-O، Ge-O، Ge-O و C-D مشاهده می شود. درّههای مربوط به ارتعاشات کششی و خمشی Ge-G، در این بازه دلالت بر حضور هشتوجهی گروه FeO6 در ساختارهای پرووسکیت دارد. از این رو، تمام نمونهها دارای این ساختار میباشند که با نمونههای ساختارهای پرووسکیت دارد. از این رو، تمام نمونهها دارای این ساختار میباشند که با نمونههای XDD هماهنگ است. بازه ¹⁻۲۰۰۱۳ و ۱۹۹۱ مربوط به حضور یونهای نیترات میباشد. و قلّههای پهن پیرامون ۲- ۳۶۰۰ دm و جود رطوبت در نمونهها است. در بعضی از نمونهها دیده شده دره-هایی حذف، یا جابهجا شدهاند، دلیل این رخداد، تجزیه یا تبخیر بعضی از ترکیبات نیترات، میتواند باشد [۲۰].







x =•،،۰ (نمونه های آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3، الف) د.x =•،،۰ (بلغت ۲۰ طیف ۲۰۱۲- x ب)۵۰(- x =۰،۱۰ (بر = x) ب)۵۰(- x) با

متوسط اندازهٔ نانوساختارها (nm)	نمونه
٩٨	BiFeO ₃
٧٠	Bi _{0.8} Y _{0.2} FeO ₃
51	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.95}Cu_{0.05}O_3$
1.0	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.90}Cu_{0.10}O_3$
٨٢	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.8}Cu_{0.2}O_3$
١٢٠	Bi _{0.8} Y _{0.2} Fe _{0.7} Cu _{0.3} O ₃

جدول ۳ متوسط اندازه نانوساختارها برای نمونه بدون آلایش و نمونههای آلایش داده شده با مس و ایتریم.

Bi₁ برای تصاویر آنالیز FESEM برای نمونههای آلاییده شده با مس و ایتریم-Bi xY_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O₃ با مقادیر ۳۰, ۰و ۲۰,۰، ۱۰، ۰، × × x تهیه شده در دمای پخت 2°۶۵۰ با مدت زمان ۱ ساعت را نشان میدهد. متوسط اندازه نانوذرات با استفاده از برنامه Digimizer محاسبه و در جدول (۳) ارائه شده است. با توجه به تصاویر در نمونه بدون آلایش اندازه ذرات بزرگتر و با افزایش مقدار ایتریم، در بعضی از نمونهها اندازه ذرات کوچک شدهاند. اگرچه، در برخی از آنها ریختشناسی به حالت ورقهای تغییر یافته است. همچنین افزایش مقدار ایتریم روی



ریختشناسی نانوذرات تاثیر گذار بوده و سبب تغییر طول پیوند O-Fe-O در نمونهها و تغییر ساختار از لوزیرخ به شبهمکعبی شده است [۲۲ و ۲۱].



شکل ۳ تصاویر FESEM نمونه های آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O₃، الف) بدون آلایش، ب) ۲۰ (۰۰ x =۰) پ) ۲۰ (۰۰ x =۰) ۲۰ (۰۰ x =۰) ۲۰ (۰۰ x =۰) ۲۰

بهمنظور مطالعه و بررسی کمی و کیفی عناصر موجود در نمونهها و همچنین عنصر ایتریم (Y) و مس (Cu) در نمونههای آلاییده شده با Cu و Y ، آنالیز EDX انجام شد (شکل ۴).







شکل ۴ تصاویر EDX نمونه های، الف) بدون آلایش، آلاییده شده با مس و ایتریم ED3، یا Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3، شکل ۴ تصاویر X =۰, ۱۰ (مدربه عنه با ۲۰ (مدربه x =۰, ۱۰ (مدربه x =۰, ۱۰ (مدربه x =۰) ۰ ۰ ۰ (مدربه x =۰) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

همان طور که در شکل (۴- الف) مشاهده می شود، عناصر Fe ، Bi و O حضور دارند که مربوط به فریت بیسموت بدون آلایش است. شکل (۴- ب) مربوط به نمونه آلاییده شده با مس است، و قلّه هیچ عنصر دیگری به جزء عنصر مس در آن مشاهده نشده است. اگرچه، با افزودن مقادیر مختلف عنصر ایتریم، قلّههای مربوط به عنصر ایتریم نیز مشاهده می شود که هرچه مقدار آلاییدن افزایش یابد، ارتفاع قلّههای Bi کمتر خواهد شد و قلّههای مس و ایتریم افزایش می یابند.





در شکلهای (۵) و (۶) نتایج اندازه گیری حلقه پسماند مغناطیسی در دمای اتاق، برای نمونههای بدون آلایش و آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3 با مقادیر ۳۰، و ۲۰،۰ ۱۰،۰،۰۰ = x تهیه شده در دمای پخت C°۶۰۶ به مدت ۱ ساعت نشان داده شده است. شکل (۵)، حلقه پسماند مغناطیسی فریت بیسموت و آلایش با مس ۲۰،۰ = y را نشان می دهد. شکل ۶ حلقه پسماند مغناطیسی نمونه های آلاییده شده با مس و ایتریم با درصدهای مختلف را نشان می دهد. با ستفاده از حلقه پسماند، ویژگیهای مغناطیسی نمونه ها از قبیل مغناطش پسماند (۱۳)، مغناطش اشباع (8) و نیروی وادارندگی مغناطیسی (hc)، در He اندازه گیری شده و نتایج بدست آمده در جدول (۴) بیان شده است.

با مقایسه و بررسیهای صورت گرفته نتیجه می شود که با افزایش غلظت ایتریم، ویژگی فرومغناطیسی نمونهها به تدریج افزایش یافته است که این عامل را می توان به کوچک تر شدن اندازه نانوذرات نسبت داد. چراکه با افزایش مقدار آلایش ایتریم اندازه متوسط نانوذرات کاهش یافته و از کامل شدن دوره تناوب (۹۲۳ – ۶۲ = ۸) اسپین چرخان (مارپیچی) در فریت بیسموت جلو گیری می کند. همچنین جانشین شدن Y به جای Bi زاویه پیوندی در O-Fe-O را تغییر می دهد و این تغییر سبب اعوجاج و نامتقارنی بیشتر در نمونهها شده که موجب تقویت ویژگی مغناطیسی شده است [۲۰ و ۱۹]. به صورتی که مغناطش اشباع در کار حاضر (۲/ ۵ emu/g).



شکل۵ حلقهٔ پسماند مغناطیسی بدون آلایش و آلاییده شده با مس.





M _s (emu/g) (H=10000O _e)	M _r (emu/g)	H _C (O _e)	نمونه
• / 19764	•,• • • • • •	189,888	BiFeO ₃
۰,۷۷۷۲۳	•,77176	189/1988	Bi _{0.8} Y _{0.2} FeO ₃
४ ,९९۳۳९	• ,٣٢٧۴۶	8. JOV04	Bi _{0.8} Y _{0.2} Fe _{0.95} Cu _{0.05} O ₃
1,4114	• ,٣٣٧۵۴	126,2391	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.90}Cu_{0.10}O_3$
Y,04044	۱٬۰۲۶۰۸	140,901.	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.8}Cu_{0.2}O_3$
• / • • • •	• ,• 1719	10,419.	$Bi_{0.8}Y_{0.2}Fe_{0.7}Cu_{0.3}O_3$

جدول ۴ نیروی وادارندگی مغناطیسی (H_C) مغناطش پسماند (M_r) و مغناطش اشباع (M_s) برای نمونه بدون آلایش و نمونههای آلایش داده شده با مس و ایتریم.



(الف) ۵۰/۰۰ = x، ب) ۲۰ (مالف) با مس و ایتریم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3، الف) ۲۰/۰۰ = x، ب) ۲۰(۰۰ = x، ب) ۲۰(۰۰ = x. و ت) ۲۰(۰۰ = x.

برای بررسی ویژگی دی الکتریکی نمونه ها از دستگاه LCR متر استفاده شد. به کمک این دستگاه Bi_1 مقادیر C_p و C_p در دمای اتاق فریت بیسموت آلاییده شده با مس و ایتریم Bi_1 مقادیر $Y_x Fe_{0.8}Cu_{0.2}O_3$ در دمای پخت $\Omega^\circ \cdot \delta^\circ + 1$ در دمای پخت $\Omega^\circ \cdot \delta^\circ + 1$ در ازمان پخت $N_x Fe_{0.8}Cu_{0.2}O_3$ اساعت، در گستره بسامدی LOR تا ۱۰MHz اندازه گیری شده است. همچنین با استفاده از رابطه های (۵)، (۶)، (۷) و (۸) که به ترتیب برای ثابت دی الکتریک (٤)، فاکتور اتلاف دی الکتریک (۲۰۵۰)، اندازه آمد می از می در بازه است، مقاده از مان پخت مرابطه های (۵)، (۶)، (۷) و (۸) که به ترتیب برای ثابت دی الکتریک (٤)، در بازه بسامدی بیان شده است، محاسبه انجام شد. شکل های (۷)، (۸) و (۹) به ترتیب، ثابت دی الکتریک (٤)، اتلاف دی الکتریک (عکر)، محاسبه انجام شد. شکل های (۷)، (۸) و (۹) به ترتیب، ثابت دی الکتریک (٤)، اتلاف دی الکتریک (٤)، اتلاف دی الکتریک (٤)، در بازه بسامدی بیان شده است، محاسبه انجام شد. شکل های (۷)، (۸) و (۹) به ترتیب، ثابت دی الکتریک (٤)، اتلاف دی الکتریک (٤)، اتلاف دی الکتریک (٤)، در بازه بسامدی (٢)، در ای شده است، در ای ماند (٢)، در ای تر در الکتریک (٤)، در بازه بسامدی بیان شده است، محاسبه انجام شد. شکل های (۷)، (۸) و (۹) به ترتیب، ثابت دی الکتریک (٤)، در بازه بسامدی (٢)، در الکتریک (٤)، در بازه بسامدی (٢)، در ای در (٢)، در بازه بسامدی (٢)، در بازه دی الکتریک (٤)، در بازه دی الکتریک (٤)، در (٢)، در بازه دی الکتریک (٤)، در (٢)، در بازه دی الکتریک (٤)، در (٢)، در (٢)،

الشكاوالزمر ا



(ἔ) و رسانند گی الکتریکی(σ_{ac})، به صورت تابعی از بسامد بر ای نمونه های آلایش داده شده با ایتریم و مس را به تصویر می کشد. با توجه به بررسی ها و نتایج محاسبه شده، مقادیر ثابت دیالکتریک و اتلاف دىالكتريك با افزايش بسامد، به سرعت كاهش مى يابند و در بسامدهاى بالا، به مقدار ثابتي مىرسند. دليل كاهش با نظريههاى ماكسول ـ واگنر و كوپ قابل شرح است. با توجه به اين مدل، مواد دیالکتریک با ساختار ناهمگن را میتوان این گونه تصور کرد که شامل دانههایی با رسانش الکتریکی خوب می باشند که با کمک لایه های نازک مقاومتی (مرزدانه ها) زیادی از هم جدا شدهاند. با اعمال ولتاژ بر نمونه، به صورت کلی، در عبور از میان مرزدانه ها کاهش یافته و یک قطبش بار فضایی در مرزدانهها ایجاد می کند. قطبش بار فضایی، به کمک بارهای آزاد موجود در مرزدانهها رسانندگی الکتریکی نمونهها را هدایت میکند. بنابر نظریه کوپ، ثابت دیالکتریک در فرکانس های پایین، از مرزدانه ها ناشی می شود که به دلیل مقاومت الکتریکی بالا در مرزدانه ها، دارای مقادیر بالایی است و ثابت دیالکتریک در فرکانس های بالا، از دانه ها ناشی می شود که به دلیل مقاومت الکتریکی پایین در دانهها، دارای مقادیر پایینی است [۱۹]. همچنین آلایش فریت-بیسموت با ایتریم و مس، منجر به تغییر جایگاه Fe در مرکز هشتوجهی FeO₆ و تغییر زاویه ییوندی در O-Fe-O شده و یک نامتقارنی در ساختار ایجاد کرده است که سبب بهبود ویژگی های دىالكتريكى در نمونهها شده است. رسانندگى الكتريكى در بسامدهاى بالا افزايش مىيابد و با مقايسه نمونه آلاييده شده با ايتريم و مس، و نمونه بدون آلايش نتيجه مى شود كه مقادير ثابت دىالكتريك، اتلاف دىالكتريك و رسانندگي الكتريكي بيشتر از نمونه بدون آلايش است [۲۱-. 10

$$\dot{\varepsilon} = \frac{cd}{\varepsilon_0 A} \tag{(b)}$$

$$\tan \delta = \frac{1}{2\pi f R p C p} \tag{($)}$$

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \tan \delta$$
 (V)

 $\sigma_{ac} = 2\epsilon \epsilon_0 \pi ftan\delta \tag{A}$

در رابطه (۵)، A،d، c و ₆ به ترتیب، ظرفیت خازن نمونه بر حسب فاراد، ضخامت قرص بر حسب متر، مساحت سطح مقطع قرص بر حسب متر مربع و ثابت دیالکتریک خلا میباشند. در رابطه (۶) ، δ، زاویهٔ اتلاف، f بسامد بر حسب هرتز، Rp مقاومت معادل موازی مدار برحسب اهم، و Cp









شکل۷ نمودار ثابت دیالکتریک بر حسب بسامد برای نمونههای آلاییده شده با مس و درصدهای مختلف ایتریم .Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O3



شکل ۸ نمودار اتلاف دیالکتریک بر حسب بسامد برای نمونههای آلاییده شده با مس و درصدهای مختلف ایتریم .Bi_{1-x}Y_xFe_{0.8}Cu_{0.2}O₃







Bi₁₋ شکل ۹ نمودار رسانندگی σ_{ac} بر حسب بسامد برای نمونههای آلاییده شده با مس و درصدهای مختلف ایتریم xYxFe_{0.8}Cu_{0.2}O₃.

۴. نتیجه گیری

در این پژوهش فریت بیسموت آلایش داده شده با مس (BiFe_{1-y}Cu_yO₃) به مقدار ۲۰ , y = تــهــيــه و آنــگـاه آلايــش آن بــا ايــتـريــم Bi_{1-x}Y_xFe_{0.80}Cu_{0.20}O₃ با مقادیر ایتریم ۳۰,۰۰ و ۲۵,۰۰ ۲۰، ۱۵,۰۰ ۰۰/۰۰، ۲۰,۰۰ ه. بهروش سل-ژل در دمای ^C ۶۵۰[°] و زمان ۱ ساعت تهیه شـد. سـیس ویژگی های سـاختاری، مغناطیسی و دیالکتریکی نمونه ها با استفاده از آنالیز های EDX ، FESEM ، FT-IR ، XRD، VSM و LCR متر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج XRD نمونه های بدون آلایش و آلاييده شده با ايتريم و مس مشخص شد كه با افزايش مقدار آلايش ايتريم اندازه متوسط نانو بلور کها کاهش یافتهاند که این کوچک تر شدن ذرات، سبب تغییر زاویه پیوندی Fe-O-Fe و تغییر ساختار لوزیرخ به شبهمکعبی شده است. از نتایج آنالیز FT-IR نمونههای بدون آلایش و آلاييده شده با ايتريم و درصدهاي مختلف مس مشخص شد كه با افزايش ايتريم و مس، درههاي ى___ە ارت___ع__اش___ات كش____ش____ م_____ ط Fe-O کم کم محو شدهاند و در نتیجه ارتعاشات خمشی نیز مقداری افزایش یافته که این تغییر در زاويه يبوندي O-Fe-O سبب ايجاد نامتقارني در ساختار و موجب بهبود ويژگي هاي دي الکتريکي نمونهها شده است. بررسی ویژگیهای مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت و آلاییده شده با ایتریم و مس نشان داد که نمونه ها ویژگی فرومغناطیسی خوبی را از خود نشان دادهاند. از بررسی نتایج بدست آمده از LCR متر در تمام نمونههای تهیه شده (خالص و آلاییده شده با مس و ایتریم) با افزایش بسامد، ثابت دیالکتریک و اتلاف دیالکتریک کاهش یافته در صورتی که رسانندگی





۵. تقدیر و تشکر

این پژوهش به کمک دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران [SCU.SP1401.130] پشتیبانی شده است.

منابع

- Eerenstien W., Mathur N. D., Scott J. F., Multiferroic and magnetoelectric materials, J. Nature Mater, 442, 759-765, 2006.
- [2] Palstra T. T. M., Blake G. R., Multiferroic Materials: Physics and Properties. In Encyclopedia of Materials: Science and Technology Encyclopedia of Materials, Elsevier, 1-7, 2006.
- [3] Khomskii D., Classifying multiferroics: Mechanisms and effects, Physics, 2, 1-8, 2009.
- [4] Ramesh R., Spaldin N. A, Multiferroics: progress and prospects in thin films, *Nature Mater*, 6, 9-21, 2007.
- [5] Gustau C., Scott J. F., Physics and application of bismuth ferrite, *J. Adv. Mater*, **21**, 2463-2485, 2009.
- [6] Fischer P., Polomska M., Sosnowska I., Szymanksi M., Temperature dependence of the crystal and magnetic structures of BiFeO₃, *J. Phys. C*, **13**, 1931, 1980.
- [7] Wang Y. H., Qi X., The effects of nickel substitution on bismuth ferrite, *Procedia Engineering*, 36, 455-461, 2012.
- [8] Smolenskii G., Ioffe V., Colloquia International du Magnetism, Communication, 71, 1958.
- [9] Achenbach G. D., James W. J., Gerson R., Preparation of Single-Phase Polycrystalline BiFeO₃, *Journal of American Ceramic Society*, **50**, 437, 1967.
- [10] Mousavi Ghahfarokhi S. E., HelfiKh., Zargar Shoushtari M., Synthesis of the Single-Phase Bismuth Ferrite (BiFeO₃) Nanoparticle and Investigation of Their Structural, Magnetic, Optical and Photocatalytic Properties, *Advanced Journal of Chemistry-Section A*, 5, 45-58, 2022.
- [11] Muneeswaran M., Jegatheesan P., Giridharan N. V., Synthesis of nanosized BiFeO₃ powders by co-precipitation, *J. Exp. Nanosci.*, 8, 341-346, 2013.
- [12] Das R., Sarkar T., Mandal K., Multiferroic properties of Ba²⁺ and Gd³⁺ co-doped bismuth ferrite: magnetic, ferroelectric and impadence spectroscopic analysis, *journal* of Applied Physics, 45, 1-10, 2012.
- [13] Xi, X.J., Wang, S.Y., Liu, W.F., Wang, H.J., Guo, F., Wang, X., Gao, J. and Li, D.J., Modulation of electric conduction in La-Mg codoped multiferroic BiFeO₃ ceramics, *Journal of Alloys and Compounds*, 603, 224-229, 2014.
- [14] Mousavi Ghahfarokhi S. E., Rahimi Larki M., Kazeminezhad I., Investigation of the Structural, Magnetic, Dielectric, and Optical Properties of Mn and Co-Doped BiFeO₃ (Bi_{1-x} Co x Fe 0.8 Mn 0.2 O₃) Nanoparticles, *IEEE Transactions on Magnetics*, 56, 2000109-2000118, 2020.





- [15] Mousavi Ghahfarokhi S. E., Ghanbari L., Kazeminezhad I., Synthesizing Bi_{1-x}Co_xFe_{1-y}Zn_yO₃ nanoparticles and investigating their structural, optical and photocatalytic properties, *Journal of Superconductivity and Novel Magnetism*, **34**, 469–478, 2021.
- [16] Bellakki M. B., Manivannan V., Citrate-gel synthesis and characterization of yttriumdoped multiferroic BiFeO₃, J. Sol-Gel. Sci. Technol., 53, 184-192, 2010.
- [17] Mejía Gómez A., Canaria C., R Ochoa Burgos., Ortiz C A, Supelano G I., Parra Vargas C A, Structural study of yttrium substituted BiFeO₃, *Journal of Physics: Conference Series*, 687, 012091, 2016.
- [18] Sheoran N., Kumar A., Kumar V., Banerjee A., Structural, Optical, and Multiferroic Properties of Yttrium (Y³⁺) Substituted BiFeO₃ Nanostructures, *Journal of Superconductivity and Novel Magnetism*, **33**, 2017–2029, 2020.
- [19] Mousavi Ghahfarokhi S. E., Rahimi Larki M., Kazeminezhad I., The Effect of Mn doped on the Structural, Magnetic, Dielectric and Optical Properties of Bismuth Ferrite (BiFe_{1-x}Mn_xO₃) Nanoparticles, *Vacuum*, **173**, 109143-109152, 2020.
- [20] Gharehchelo, A., Effect co-doped of Ba and Sm on the structural, dielectric and magnetic properties of bismuth ferrite nanopowders, MSc Thesis, Semnan University, 2014.
- [21] Mohamadiyan, F., Investigating of BiFeO₃ multiferroic powders properties with codoped of La and Sm, MSc Thesis, Semnan University, 2015.
- [22] Rahimi Leraki, M., Effect of addition of Mn and Co elements on the structural, magnetic, electrical and optical properties of BiFeO₃ nanoparticles by the sol-gel method", MSc Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz (2017).
- [23] Lotey G.S., and Verma N.K., Multiferroism in rare earth metals-doped BiFeO₃ nanowires, *Superlattices and Microstructures*, **60**, 60-66, 2013.
- [24] Sarkar K., Mukherjee S., Mukherjee S., Structural, electrical and magnetic behaviour of undoped and nickel doped nanocrystalline bismuth ferrite by solution combustion route, *Processing and Application of Ceramics*, **9**, 53-60, 2015.
- [25] Durai S. V., Kumar E., Muthuraj D., Jothy V. B., Investigation on Electrical and Structural Properties of Manganese Dioxide Nanoparticles, *Journal of Nano-and Electronic Physics*, **12**, 03011, 2020.



This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



